# АНТЕНИ ТА ПРИСТРОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ТЕХНІКИ

УДК 662.396.67

DOI:10.30837/rt.2021.2.205.13

В.В. ДОЛЖИКОВ, д-р физ.-мат. наук

# ПРОДОЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛЯ КРУГЛОЙ СФОКУСИРОВАННОЙ АПЕРТУРЫ

## Введение

Одной из характерных особенностей современной теории антенн является резко возросший интерес к изучению структуры поля излучения антенн в их зоне Френеля. Это обусловлено несколькими причинами.

Первая из них – это широкое внедрение в практику систем, в основе которых лежит взаимодействие поля излучения антенны с объектом, находящимся в ее зоне Френеля. К числу таковых относятся системы ближней радиосвязи и радиолокации, беспроводной передачи энергии СВЧ-лучом, антенны с синтезированной апертурой, системы медицинской диагностики и гипертермии, использующие сфокусированные антенны для получения высокого пространственного разрешения, системы беспроводной зарядки мобильных устройств, RFID системы и т. д.

Второй причиной повышенного интереса к зоне Френеля является резкое обострение проблемы ЭМС из-за быстрого роста числа радиоэлектронных средств (РЭС), повышения мощности излучения и чувствительности их приемных устройств, существенно возросших требований к обеспечению нормального функционирования близкорасположенных друг к другу РЭС, что характерно, например, для современных морских судов и летательных аппаратов. К проблеме ЭМС примыкает и важнейшая задача защиты биологических объектов от облучения электромагнитным полем, актуальность которой также усилилась в связи с увеличением числа и мощностей излучения РЭС.

И, наконец, третья причина – это рост электрических размеров L/ $\lambda$  современных антенн, в частности из-за интенсивного освоения все более коротких волн, приводящий к удалению границы дальней зоны ( $r_{d3} \approx 2L^2/\lambda$ ), то есть к увеличению протяженности зоны Френеля и, как следствие, к увеличению числа объектов, попадающих в эту зону.

Изучение структуры и особенностей поля излучающих систем (ИС) в зоне Френеля – задача существенно более трудная, чем анализ их поля в дальней зоне. К таким относятся все задачи, связанные с эволюцией характеристик поля в продольном направлении. Зачастую, даже в простейших задачах, получить результат в аналитической форме затруднительно.

В литературе опубликовано уже немало работ, посвященных исследованию особенностей поля антенн в зоне Френеля [1 – 10]. Однако в большинстве из них приводятся результаты численных расчетов, что не в полной мере удовлетворяет потребности практики.

В работе получены аналитические выражения для основных параметров, характеризующих продольное распределение поля антенны в виде круглой апертуры с равномерным и спадающим возбуждением, сфокусированной как в зону Френеля, так и в дальнюю зону.

### Общие соотношения

Рассмотрим плоскую синфазную круглую апертуру с радиусом, равным R. Поместим начало координат в центр апертуры (рис.1). Предположим, что электрическое поле в апертуре линейно поляризовано в направлении x. Тогда x-я компонента напряженности электрического поля в точке  $P(r, \theta, \phi)$  зоны Френеля больших апертур $(2R/\lambda \gg 1)$  определяется формулой Френеля-Кирхгофа [11]:

$$E(r,\theta,\phi) = \frac{ikE_0(1+\cos\theta)}{4\pi r}e^{-ikr}\int_{S}A(\rho_1,\phi_1)e^{i\left[k\rho_1\sin\theta\cos(\phi-\phi_1)-\frac{k\rho_1^2}{2r}\left(1-\sin^2\theta\cos^2(\phi-\phi_1)\right)\right]}\rho_1d\rho_1d\phi_1, \quad (1)$$



где  $E_0$  – амплитуда электрического поля на апертуре;  $A(\rho, \phi)$  – функция, описывающая амплитудное распределение возбуждающего поля;  $k = 2\pi/\lambda$  – волновое число;  $\lambda$  – длина волны в свободном пространстве;  $r, \theta, \phi$  – сферические координаты точки наблюдения;  $\rho_1, \phi_1$  – полярные координаты текущей точки на апертуре, S – площадь апертуры.

Если ввести на апертуре дополнительное квадратичное фазовое распределение  $k\rho_1^2/2r_f$  (где  $r_f - \phi$ окусное расстояние), то в точке  $\theta = 0, r = r_f$  оно скомпенсирует фазовую ошибку, обусловленную конечностью расстояния до точки наблюдения (второе слагаемое в по-

Рис. 1. Геометрия антенны

казателе экспоненты (1)). Поля всех элементарных источников в этой точке будут складываться в фазе. На некоторой части сферы с радиусом r<sub>f</sub> (фокальной сфере) угловое распределение поля будет таким же, как и у синфазной апертуры в дальней зоне.

Угловые границы области компенсации определяются из условия

$$\frac{k\rho_1^2}{2r_f} - \frac{k\rho_1^2}{2r_f} \Big[ 1 - \sin^2 \theta_f^{rp} \cos^2 \left( \varphi - \varphi_1 \right) \Big] = \frac{k\rho_1^2}{2r_f} \sin^2 \theta_f^{rp} \cos^2 \left( \varphi - \varphi_1 \right) \le \left( kR^2 / 2r_f \right) \sin^2 \theta_f^{rp} = \pi / 8.$$
  
Отсюда

$$\sin \theta_{\rm f}^{\rm rp} = \sqrt{\frac{r_{\rm f}}{8\,{\rm R}^2/\lambda}} = \sqrt{\frac{r_{\rm f}}{r_{_{\rm H3}}}} = \sqrt{\chi_0} ,$$

где  $r_{d,3} = 8R^2/\lambda$  – расстояние до границы дальней зоны,  $\chi_0 = r_f / r_{d,3}$  – нормированное значение расстояния фокусировки, которое связано с числом Френеля N соотношением  $\chi_0 = 1/8N$ .

Заметим, что для круглой апертуры область компенсации такая же, как и для линейной антенны.

В приближении малых углов можно считать, что  $\sin^2 \theta \cos^2(\phi - \phi_1) \approx 0$ ,  $(1 + \cos \theta) \approx 2$ . Введем ряд новых безразмерных переменных: обобщенный угол  $\psi = kR \sin \theta$ , безразмерную радиальную координату на апертуре  $u = \rho_1 / R$ , нормированную радиальную координату точки наблюдения  $\chi = r / r_{d3}$  и обобщенную радиальную координату  $\zeta$  [7], характеризующую радиальное удаление точки наблюдения от фокальной сферы

$$\zeta = \frac{\pi}{16\chi_0} \left( 1 - \frac{\chi_0}{\chi} \right). \tag{2}$$

Согласно [9, 11] расстояние до ближней границы зоны Френеля выбрано равным  $r_{\delta n.} = R (2R / \lambda)^{1/3}$ , соответственно  $\chi_{\delta n.} = \frac{\sqrt[3]{2}}{8} (\lambda / R)^{2/3} = 0.25 \sqrt[3]{(\lambda/2R)^2}$ . Так, при  $R = 1\lambda$ 

 $\chi_{\bar{6}\pi.} \approx 0.157$  и с ростом радиуса апертуры уменьшается, принимая при  $R = 5\lambda$  значение  $\chi_{\bar{6}\pi.} \approx 0.054$  и при  $R = 50\lambda$  значение  $\chi_{\bar{6}\pi.} \approx 0.012$ .

Добавив в показатель экспоненты фокусирующее слагаемое с учетом введенных обозначений, получим из (1) с точностью до множителя  $(iE_A \pi e^{-ikr}/8)$  следующее выражение для поля сфокусированной системы:

$$E(\zeta, \psi, \varphi) = \frac{1}{\chi} F(\zeta, \psi, \varphi), \qquad (3)$$

где

$$F(\zeta,\psi,\phi) = \frac{1}{\pi} \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{1} A(u,\phi_1) e^{i2\zeta u^2} e^{iu\psi\cos(\phi-\phi_1)} u du d\phi_1$$
(4)

комплексный множитель круглой апертуры в зоне Френеля. Этот множитель нормирован так, что в фокусе, то есть при  $\zeta = 0$  и  $\psi = 0$ , его значение равно единице.

# Продольное распределение интенсивности поля (ПРИ) при равномерном возбуждении Рассмотрим апертуру с равномерным амплитудным распределением A(ρ, φ) = 1. Для ин-

тенсивности поля на фокальной оси  $(\psi = 0)$ , выполнив интегрирование в (4), получим

$$P(\zeta, \chi_0) = \frac{1}{\chi_0^2} \left[ \left( 1 - \frac{16\chi_0}{\pi} \zeta \right) \frac{\sin \zeta}{\zeta} \right]^2$$
(5)

Соотношение (5) описывает распределение интенсивности поля вдоль оси круглой равномерно возбужденной апертуры, сфокусированной в фиксированную точку  $\chi_0 = \text{const}$ . Если же зафиксировано положение точки наблюдения, то (5) определяет зависимость интенсивности в точке наблюдения от расстояния фокусировки.

Рассчитанные по (5) кривые нормированного ПРИ для ближней и дальней фокусировок приведены рис. 2 *a*, *б*.



Рис. 2. Зависимость нормированной интенсивности: a – от продольной координаты  $\chi$  для различных координат точки фокусировки,  $\delta$  – от координаты точки фокусировки  $\chi_0$  для заданных точек на оси

Граница областей ближней и дальней фокусировок условно определена значением  $\chi_0 = 0.125$ . При таком значении  $\chi$  расположен последний (дальний от апертуры) максимум продольного распределения интенсивности синфазной апертуры. Критерий  $\chi_0 = 0.125$  соответствует числу Френеля N = 1, а условия  $\chi_0 \le 0.125$  и  $\chi_0 \ge 0.125$  (ближней и дальней фокусировок) соответствуют большим N > 1 и малым N < 1 значениям числа Френеля. Нормировка интенсивности проведена на значение ее на границе дальней зоны синфазной апертуры.

Согласно кривым, приведенным на рис. 2, *a*, продольное распределение имеет многолепестковый характер и максимальное значение достигается в точке, сдвинутой относительно фокуса в сторону апертуры. При расстояниях фокусировки  $\chi_0$  больших, чем 1/16 = 0.0625 (N > 2) интенсивность монотонно спадает по мере удаления от точки фокусировки в сторону дальней зоны. Если расстояние фокусировки  $\chi_0 < 0.0625$ , то в области  $\chi > 0.0625$  возникают дополнительные осцилляции интенсивности и появляются дополнительные нули и максимумы, величина которых очень мала.

Координаты дополнительных нулей  $\chi_n^{(0)}$  определяются выражением

$$\chi_n^{(0)} = \frac{\chi_0}{1 - 16\chi_0 n}, \ n = 1, 2....$$
 (6)

Из (6) следует, что координаты нулей интенсивности и их число зависит от расстояния фокусировки. Так, например (рис. 2, *a* – штрихпунктирная кривая), для  $\chi_0 = 0.03$  первый нуль будет при  $\chi_1^{(0)} = 0.058$ , а второй при  $\chi_2^{(0)} = 0.75$ .

Согласно рис. 2, б максимально возможное значение интенсивности  $P_{max}(\chi)$  в заданной точке на фокальной оси достигается при фокусировке именно в эту точку, то есть при  $\chi_{0,max} = \chi$ . Величина  $P_{max}(\chi)$  при этом, согласно (5), равна  $P_{max}(\chi) = 1/\chi^2$ .

Для характеристики свойств ПРИ в зоне Френеля наиболее часто используются следующие параметры [9, 11]: 1) смещение максимума интенсивности поля (МИП) вдоль фокальной оси относительно точки фокусировки  $\Delta \chi_{max}$  (Focal Shift – FS); 2) глубина фокусировки D<sub>f</sub> (ширина главного лепестка продольного распределения интенсивности на уровне – 3 дБ (Depth of Focus – DoF); 3) усиление фокусировки G<sub>f</sub> (Focusing Gain – FG), под которым понимают отношение интенсивности в максимуме к интенсивности на границе дальней зоны синфазной равномерно возбужденной апертуры.

*Смещение максимума интенсивности.* Координата МИП определяется из условия равенства нулю первой производной от  $P(\chi_0, \zeta)$  по  $\zeta$ 

$$\left(1 - \frac{16\chi_0}{\pi}\zeta\right) \left(\frac{\sin\zeta}{\zeta}\right)^2 \left[-\frac{16\chi_0}{\pi} + \left(1 - \frac{16\chi_0}{\pi}\zeta\right) \left(\frac{\cos\zeta}{\sin\zeta} - \frac{1}{\zeta}\right)\right] = 0,$$
(7)

Исключив из рассмотрения точки  $\zeta = \pm \pi n$ ,  $n = \overline{1, \infty}$ , в которых интенсивность обращается в нуль, после ряда преобразований получим уравнение для нахождения координаты максимума

$$\frac{\cos\zeta}{\sin\zeta} = 1 / \left[ \zeta \left( 1 - \frac{16\chi_0}{\pi} \zeta \right) \right].$$
(8)

Исследование функций, стоящих в правой и левой частях уравнения (8), показывает, что

искомый корень, который обозначим  $\zeta_{\text{max}}$ , лежит в интервале  $[-\pi/2, 0]$ . Уравнение (8) является трансцендентным и в общем случае допускает только численное решение.



Рис. 3. Зависимость координат максимума, ближней и дальней границ фокальной области от расстояния фокусировки

На рис. З представлены зависимости координат максимума  $\zeta_{max}$  главного лепестка (сплошная кривая) и его границ  $\zeta_{бл.}$  и  $\zeta_{дал.}$  на уровне 0,5 максимума (штриховые кривые), от расстояния фокусировки. На этом и последующих следующих рисунках начальное значение  $\chi_0$  взято равным 0.01.

Однако для областей ближней и дальней фокусировок возможно получение приближенного решения в аналитическом виде. Из рис. 3 видно, что для глубокой и мелкой фокусировок  $\zeta_{max}$ мало отличается от 0 и  $-(\pi/2)$  соответственно. Следовательно, при определении корня уравнения (8) в случаях дальней и ближней фокусировок можно ввести малый параметр, воспользоваться разложением левой и правой частей (8) в ряд по

этому параметру и получить алгебраические уравнения, допускающие аналитическое решение.

Для дальней фокусировки ( $\chi <<1$ ), положив  $\zeta = 0.5\pi - x$ , в качестве такого параметра можно взять x, для ближней – модуль переменной  $\zeta$ 

Опустив промежуточные вычисления, с учетом (2) приведем окончательные выражения для координат главного максимума интенсивности:

$$\chi_{\max} = \frac{2\chi_0}{1 + \sqrt{1 + 12\left(\frac{16\chi_0}{\pi}\right)^2}}, \qquad \chi_0 \le 0.125;$$
(9a)

$$\chi_{\max} = \frac{1}{8} / \left[ 1 + \frac{1}{8\chi_0} - \frac{4(1 + 8\chi_0)}{\pi^2 (1 + 8\chi_0)^2 - 4(1 + 16\chi_0)} \right], \qquad \chi_0 \ge 0.125.$$
(96)

Формулы (9а), (9б) имеют погрешность  $\leq 2.3\%$  при  $\chi_0 \leq 0.125$  и  $\chi_0 \geq 0.125$  соответственно. Они позволяют определить положение максимума интенсивности при любых расстояниях фокусировки с приемлемой для практики точностью. Отметим, что для синфазной апертуры ( $\chi_0 = \infty$ ) координата максимума  $\chi_{max} = 1/8$ .

Сдвиг точки максимума  $\Delta \chi_{max} = \chi_0 - \chi_{max}$  относительно точки фокусировки определится следующими выражениями:

$$\Delta \chi_{\max} = 3 \left(\frac{16}{\pi}\right)^2 \chi_0^3 \left[1 - 6 \left(\frac{16}{\pi}\right)^2 \chi_0^2 + 45 \left(\frac{16}{\pi}\right)^4 \chi_0^4\right], \qquad \chi_0 \le 0.125, \qquad (10a)$$

$$\Delta \chi_{\max} = \chi_0 \left[ \sqrt{1 + 12 \left( \frac{16\chi_0}{\pi} \right)^2} - 1 \right] / \left[ \sqrt{1 + 12 \left( \frac{16\chi_0}{\pi} \right)^2} + 1 \right], \quad \chi_0 \ge 0.125.$$
(106)



Рис. 4. Зависимость смещения точки максимума от расстояния фокусировки

Погрешность результатов, рассчитанных по формулам (10а), (10б)  $\leq 3.5\%$  (рис. 4). Максимальная погрешность при  $\chi_0 \approx 0.125$ . На рис. 4 и далее сплошные или штриховые кривые взяты из работы [10], а точками обозначены результаты расчетов по соотношениям, полученным в данной работе.

Согласно (10а) при приближении точки фокусировки к апертуре смещение точки максимума относительно фокуса убывает пропорционально  $\chi_0^3$ . Так, при  $\chi_0 \to 0$  величина смещения максимума  $\Delta \chi_{\text{max}} \to 3(16/\pi)^2 \chi_0^3$ .

Для  $\chi_0 \le 1/96$ , близкое к (10а) выражение получено в [12]:

$$\Delta \chi_{\text{max}} \approx \frac{\chi_0}{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{16}\right)^2 \chi_0^2}$$

*Усиление фокусировки.* Усиление фокусировки  $G_f(\chi_0)$  определяется как отношение интенсивности в максимуме к интенсивности на границе дальней зоны при синфазном и равномерном возбуждении:

$$G_{f}(\chi_{0}) = P_{\max}(\chi_{0}) / P(\chi = 1, \chi_{0} = \infty).$$
(11)

На основании (2), (5) и (9) получим:

$$G_{f}(\chi_{0}) = \frac{1}{\chi_{0}^{2}} \left( 1 + 77.815\chi_{0}^{2} - 1346\chi_{0}^{4} \right), \qquad \chi_{0} \le 0.125, \qquad (12a)$$

$$G_{f}(\chi_{0}) = \left(\frac{16}{\pi}\right)^{2} \left(1 + 0.245 \frac{1}{\chi_{0}} + 0.028 \frac{1}{\chi_{0}^{2}}\right), \quad \chi_{0} \ge 0.125.$$
(126)





 $G_f(\chi_0),$ Погрешность величины определяемой по (12) не превышает 2% для всей области значений  $\chi_0$  (рис.5). При приближении точки фокусировки в пределах зоны Френеля к апертуре усиление фокусировки монотонно растет пропорционально  $\chi_0^{-2}$  , a увеличении при фокусировки расстояния до бесконечности  $G_f(\chi_0 \rightarrow \infty) \rightarrow (16/\pi)^2$ .

*Глубина фокусировки.* Глубину фокусировки  $D_{\chi}$  (продольный размер главного лепестка) принято оценивать шириной главного лепестка продольного распределения интенсивности на уровне 0,5 максимального значения. Точные значения координат ближней и дальней границ на уровне

0,5 находятся численным решением уравнения

$$P(\zeta) = 0.5 P_{\text{max}} \,. \tag{13}$$

Для получения приближенных формул, справедливых отдельно для мелкой и ближней фокусировок воспользуемся тем, что координаты ближней и дальней границ, выраженные в единицах  $\zeta$ , незначительно отличаются от величин  $\zeta^{(1,2)} = \zeta_m \pm 1$ , приведенных на рис. 3. Для значения интенсивности на уровне 0,5 с точностью до членов первого порядка малости имеем

$$P(\zeta_{1,2}) = P(\zeta^{(1,2)}) + \Delta\zeta_{1,2} \frac{d}{d\zeta} P(\zeta)_{\zeta^{(1,2)}} = 0.5 P_{m},$$

тогда  $\Delta \zeta_{1,2} = \left[ 0.5 P_m - P(\zeta^{(1,2)}) \right] / P(\zeta) |_{\zeta}$  и соответствующие координаты границ лепестка  $\zeta_{1,2} = \zeta^{(1,2)} + \Delta \zeta_{1,2}$ .

Опустив промежуточные вычисления, приведем окончательные выражения для глубины фокусировки

$$D_{f}(\chi_{0}) = \chi_{0}^{2} \left(\frac{16}{\pi}\right)^{2} \left(0.594 - 4.253\chi_{0} + 7.574\chi_{0}^{2}\right), \qquad \chi_{0} \le 0.125,$$
(14a)

$$D_{f}(\chi_{0}) = \frac{1}{6} - 0.017 \frac{1}{\chi_{0}} + 0.00068 \frac{1}{\chi_{0}^{2}}, \quad \chi_{0} \ge 0.125.$$
 (146)



Рассчитанные по (14а) значения глубины фокусировки отличаются от точных не более, чем на 3,2 %, а по (14б) не более чем на 1,5 % (рис. 6).

Из (14) следует, что глубина фокусировки уменьшается с уменьшением  $\chi_0$ . Наиболее быстро уменьшение происходит в области глубокой фокусировки – пропорционально  $\chi_0^2$ . При расстоянии фокусировки, равном расстоянию до границы дальней зоны ( $\chi_0 = 1$ ) D<sub>f</sub> = 0.15, а при  $\chi_0 \rightarrow \infty$  глубина фокусировки, выраженная в единицах расстояния до границы дальней зоны, стремится к значению, равному 1/6  $\approx$  0.17.

#### Продольное распределение интенсивности поля при спадающем к краям возбуждении

Рассмотрим апертуру со спадающим амплитудным распределением типа «парабола на пьедестале»  $A(u)=1-(1-\Delta)u^2$ , где  $\Delta$  – высота пьедестала, которое во многих случаях хорошо аппроксимирует реальное распределение амплитуды [13, 14].

Полагая в (4)  $\psi = 0$ , для продольного распределения интенсивности поля будем иметь

$$P(\zeta) = \frac{1}{\chi_0^2} \left( 1 - \frac{16\chi_0}{\pi} \zeta \right)^2 \frac{\sin^2 \zeta}{\zeta^2} \left\{ \Delta + \frac{(1 - \Delta)^2}{4} \left[ 1 + \left( \frac{1}{\zeta} - \frac{\cos \zeta}{\sin \zeta} \right)^2 \right] \right\}.$$
 (15)

На рис. 7 показано продольное распределение нормированной интенсивности при ближней ( $\chi_0 \le 0.125$ ) и дальней ( $\chi_0 > 0.125$ ) фокусировках соответственно.



Рис. 7. Продольное распределение интенсивности при неравномерном возбуждении

Видно, что с уменьшением величины пьедестала происходит сглаживание осциллирующего характера продольного распределения: увеличивается средний уровень интенсивности, относительно которого осциллирует ее величина и уменьшаются амплитуды этих осцилляций. При этом имеют место смещение точки максимума интенсивности поля к апертуре по сравнению с случаем равномерного возбуждения, уменьшение величины интенсивности в максимуме, изменение глубины фокусировки, заполнение нулей.

*Смещение максимума интенсивности.* Координата точки МИП определяется из условия равенства нулю первой производной от  $P(\zeta)$  по  $\zeta$ , которое приводит к следующему уравнению:

$$\Delta \left[ \left( 1 - \frac{16\chi_0}{\pi} \zeta \right) \frac{\cos\zeta}{\sin\zeta} - \frac{1}{\zeta} \right] - \frac{\left( 1 - \Delta \right)^2}{4} \left[ \frac{16\chi_0}{\pi} + 2\left( 1 - \frac{8\chi_0}{\pi} \zeta \right) \left( \frac{1}{\zeta} - \frac{\cos\zeta}{\sin\zeta} \right)^2 \frac{1}{\zeta} \right] = 0$$
(16)

Так как аналитическое решение (16) в общем случае невозможно, то аналогично тому, как это было сделано в случае равномерного возбуждения, получено следующее приближенное выражение

$$\Delta \chi_{\max} \left( \chi_0, \Delta \right) = \frac{\chi_0 \sqrt{1 + 12 \left( \frac{16\chi_0}{\pi} \right)^2 \left[ 1 - 1.24 \left[ \frac{\left( 1 - \Delta \right)^2}{12\Delta + 2\left( 1 - \Delta \right)^2} \right]^2 \right]} - 1}{\sqrt{1 + 12 \left( \frac{16\chi_0}{\pi} \right)^2 \left[ 1 - \left[ \frac{\left( 1 - \Delta \right)^2}{12\Delta + 2\left( 1 - \Delta \right)^2} \right]^2 \right]} + \frac{6\Delta}{6\Delta + \left( 1 - \Delta \right)^2}$$
(17)

Погрешность расчетов по (17) не более 7 % (рис.8). Максимальная погрешность при  $\chi_0 \approx 0.1$  и нулевом пьедестале.

Из зависимостей смещения максимума при спадающем амплитудном возбуждении, нормированного на смещение при равномерном возбуждении, от высоты пьедестала при различных расстояниях фокусировки, показанных на рис. 9, и соотношения (17) видно, что при любых значениях расстояния фокусировки уменьшение пьедестала ведет к увеличению смещения максимума. Эффект влияния изменения  $\Delta$  на величину смещения точки МИП значительно усиливается по мере уменьшения высоты пьедестала. Наиболее сильно он проявляется при  $\Delta < 0.25$ . Следует также отметить, что если при ближней фокусировке величина смещения точки МИП за счет высоты пьедестала заметно зависит от значения расстояния фокусировки, то при мелкой фокусировке влияние  $\Delta$  практически одинаково для всех  $\chi_0$ . Особенно это характерно для  $\chi_0 \ge 0.5$  (шрих-пунктирная кривая на рис. 9).



Рис. 8. Зависимость смещения максимума от расстояния фокусировки

Рис. 9. Зависимость нормированного смещения максимума от расстояния фокусировки

*Усиление фокусировки.* Величина усиления фокусировки определяется по (11), (15). Соответствующие выражения имеют следующий вид:

ближняя фокусировка ( $\chi_0 \leq 0.125$ )

$$G_{f} = \frac{1}{\chi_{0}^{2}} \begin{bmatrix} \left(1+77.815\chi_{0}^{2}-1346\chi_{0}^{4}\right) + \left(1+90.784\chi_{0}^{2}-1547\chi_{0}^{4}\right)(1-\Delta) + \\ + \left(0.25+38.907\chi_{0}^{2}-504.598\chi_{0}^{4}\right)(1-\Delta)^{2} \end{bmatrix}$$
(18a)

дальняя фокусировка ( $\chi_0 \ge 0.125$ )

$$G_{f} = \left(\frac{16}{\pi}\right)^{2} \begin{bmatrix} \left(1+0.245\frac{1}{\chi_{0}}+0.028\frac{1}{\chi_{0}^{2}}\right) - \left(1+0.246\frac{1}{\chi_{0}}+0.027\frac{1}{\chi_{0}^{2}}\right)(1-\Delta) + \\ + \left(0.378+0.092\frac{1}{\chi_{0}}+0.00469\frac{1}{\chi_{0}^{2}}\right)(1-\Delta)^{2} \end{bmatrix} .$$
 (186)

Результаты расчетов по (18а) имеют погрешность не более 4,5 %, а по (18б) – не более чем 3 % (рис. 10, 11).

Согласно (18) с уменьшением пьедестала усиление фокусировки уменьшается как при ближней, так и при мелкой фокусировках.



Глубина фокусировки. Для определения глубины фокусировки необходимо предварительно определить положение ближней и дальней точек на оси, в которых значение интенсивности равно 0.5P<sub>max</sub>. Координаты этих границ удовлетворяют уравнению (13). Они находятся в предположении, что значения их незначительно отличаются от значений при равномерном распределении. Опустив несложные, но громоздкие вычисления, приведем окончательные выражения для глубины фокусировки:

ближняя фокусировка ( $\chi_0 \le 0.125$ )

$$D_{f} = \chi_{0}^{2} \left(\frac{16}{\pi}\right)^{2} \left[ \left(0.59 - 4.227\chi_{0} + 7.66\chi_{0}^{2}\right) + \left(0.145 - 2.444\chi_{0} + 10.343\chi_{0}^{2}\right) \left(1 - \Delta\right)^{2} \right]$$
(19a)

дальняя фокусировка ( $\chi_0 \ge 0.125$ )

$$\mathbf{D}_{\rm f} = \left(0.1667 - 0.018\frac{1}{\chi_0} + 0.00068\frac{1}{\chi_0^2}\right) - \left(0.021 - 0.00314\frac{1}{\chi_0} - 0.00009\frac{1}{\chi_0^2}\right) \left(1 - \Delta\right)^2.$$
(196)

Результаты расчетов по (19а) имеют погрешность не более 4 % и по (19б) не более 3 % (рис. 12, 13).



ISSN 0485-8972 Радіотехніка. 2021. Вип. 205



для различных расстояний фокусировки

Из (19) следует, что при ближней фокусировке с уменьшением пьедестала продольный размер главного лепестка увеличивается, а при мелкой уменьшается. Так, расширение главного лепестка при нулевом пьедестале для  $\chi_0 = 0.02$  составляет 22 %, а его сужение для  $\chi_0 = 1.0$  (синфазной апертуры) примерно равно 13 %.

#### Выводы

Получены аналитические выражения для расчета основных параметров, характеризующих продольное распределение интенсивности поля круглой сфокусированной апертуры: смещения максимума интенсивности относительно точки фокусировки, усиления фокусировки, глубины фокусировки. Рассмотрены случаи равномерного и спадающего амплитудных распределений поля возбуждения. Сравнение с результатами численных расчетов показало, что полученные приближенные соотношения позволяют определить значения упомянутых параметров для любых значений расстояния фокусировки, лежащих как в зоне Френеля, так и в дальней зоне с погрешностью, не превышающей 7 %. Результаты работы будут полезны при расчете поля апертурных антенн в виде круглой сфокусированной апертуры, а также сфокусированных антенных решеток, работающих в зоне Френеля.

#### Список литературы:

1. Bickmore R. W. and Hansen R. C. Antenna Power Densities in the Fresnel region // Proceedings IRE, 47, December 1959, pp. 2119-2120.

2. Hu M. K. Fresnel region fields of circular aperture antennas // J. Res.Nat. Bureau Standards, vol. 65D, no. 2, pp. 137–149, Mar.Apr. 1961.

3. Sherman J. W. Properties of Focused Apertures in the Fresnel Region // IRE Transactions on Antennas and Propagation, **10**, 4, July 1962, pp. 399-408.

4. Hansen R. C. Microwave Scanning Antennas. Vol. 1: Apertures, New York, Academic Press, 1964.

5. Hansen R. C. Focal Region Characteristics of Focused Array Antennas // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, AP-33, 12, December 1985, pp1328-1337.

6. Kay A. Near-field gain of aperture antennas // IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 8, no. 6, 1960, pp. 586–593.

7. Graham W. J. Analysis and Synthesis of Axial Field Pattern of Focused Apertures // IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 31, no 4, July 1983, pp. 665-668.

8. Nepa P. Near-Field Focused Antennas for Wireless Communications and Power Transfer // International Spring School on Electromagnetics and emerging technologies for pervasive applications: Internet of Things, Health and Safe-ty. 18th–20th April, 2016, Bologna, Italy.

9. Selvan K.T., Janasvamy R. Fraunhofer and Fresnel Distances // IEEE Antennas and Propagation Magazine. Augest. 2017. P 2-5.

10. Wang W., Gao H., Wu Y., Liu Y. Impact on Focal Parameters for Near - field - focused Aperture Antennas // J Numer Model. 2018; e2510, P 1-13. https://doi.org/10.1002/jnm.2510.

11. Silver S. Microwave Antenna Theory and Design. McGraw-Yill, New York, 1949. 312 p.

12. Yujun Li, Wolf E. Focal Shift in Diffracted Converging Sphericfl Wave // Opotics Communications. 39, N4. 1981, pp.211-215.

13. Ямпольский В.Г., Фролов О.П. Антенны и ЭМС. Москва : Радио и связь, 1983. 272 с.

14. Balanis, Constantine A. Antenna Theory Analysis and Design, 4-th ed. John Wiley&Sons, Inc., 2016. 1072p.

#### Поступила в редколлегию 07.03.2021

#### Сведения об авторе:

Должиков Владимир Васильевич – д-р физ.-мат. наук, профессор, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, профессор кафедры компьютерной радиоинженерии и систем технической защиты информации, факультет информационных радиотехнологий и технической защиты информации; Украина, e-mail: <u>vladimir.dolzhikov@nure.ua</u>, ORCID: <u>https://orcid.org/0000-0001-5777-8014</u>